


Microscopie électronique en transmission





Thème : Microscopie électronique en transmission
Origine : **RAMEAU**
Domaines : **Physique**
Autres formes du thème : MET
Microscopie électronique à transmission
Microscopie électronique par transmission

Notices thématiques en relation (3 ressources dans data.bnf.fr)



Termes plus larges (1)

Microscopie électronique  

Termes plus précis (1)















Microscopie électronique à balayage et en transmission  

Termes reliés (1)

Microscopie électronique à balayage  

Documents sur ce thème (28 ressources dans data.bnf.fr)

Livres (28)

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <p>Fundamentals of crystallography, powder X-ray diffraction, and transmission electron microscopy for materials scientists (2022)</p> | <p>, Dong ZhiLi, Boca Raton, FL : CRC press </p> | <p>Structure analysis of advanced nanomaterials (2014)</p> | <p>, Takeo Oku, Berlin : W. De Gruyter , 2014 </p> |
| <p>Analytical transmission electron microscopy (2014)</p> | <p>, Jürgen Thomas, Thomas Gemming, Dordrecht : Springer , 2014 </p> | <p>Transmission electron microscopy characterization of nanomaterials (2014)</p> | <p>, Heidelberg ; New York, NY ; Dordrecht ; London ; Berlin : Springer , 2014 </p> |
| <p>Transmission electron microscopy and diffractometry of materials (2013)</p> | <p>, James M. Howe, Brent Fultz, Heidelberg ; New York : Springer , cop. 2013 </p> | <p>Aberration-corrected analytical transmission electron microscopy (2011)</p> | <p>, Chichester, West Sussex, U.K. : RMS-Wiley , 2011 </p> |
| <p>Aberration-corrected analytical transmission electron microscopy (2011)</p> | <p>, Chichester : Wiley , 2011 </p> | <p>Aberration-corrected imaging in transmission electron microscopy (2010)</p> | <p>, Rolf Erni, London : ICP/ Imperial College Press , c2010 </p> |
| <p>Sample preparation handbook for transmission electron microscopy (2010)</p> | <p>, Jeanne Ayache, New York : Springer , cop. 2010 </p> | <p>Transmission electron microscopy (2009)</p> | <p>, David Bernard Williams, New York : Springer , 2008 </p> |
| <p>Transmission electron microscopy (2008)</p> | <p>, Ludwig Reimer, New York, NY : Springer , cop. 2008 </p> | <p>Aberration-corrected electron microscopy (2008)</p> | <p>, Amsterdam ; Boston : Elsevier : Academic Press , 2008 </p> |
| <p>Guide de préparation des échantillons pour la microscopie électronique en transmission (2007)</p> | <p>, Saint-Étienne : Publications de l'Université de Saint-Étienne , 2007 </p> | <p>Advances in imaging and electron physics Volume 130 (2004)</p> | <p>, Amsterdam ; Boston ; heidelberg : Elsevier , 2004 </p> |

Introduction to conventional transmission electron microscopy (2003)	, Marc De Graef, Cambridge ; New York : Cambridge university press , 2003	Transmission electron microscopy and diffractometry of materials (2002)	, James M. Howe, Brent Fultz, Berlin ; New York : Springer , cop. 2002
Characterization of radiation damage by transmission electron microscopy (2001)	, Mike L. Jenkins, Bristol : IoP , cop. 2001	Transmission electron microscopy and diffractometry of materials (2001)	, James M. Howe, Brent Fultz, Berlin ; New York : Springer , cop. 2001
Étude théorique de la propagation des électrons rapides dans les alliages (1995)	, Cyrille Barreteau, Châtillon : Office national d'études et de recherches aérospatiales , 1995	Energy-filtering transmission electron microscopy (1995)	, Berlin : Springer , cop. 1995
Fundamentals of high-resolution transmission electron microscopy (1994)	, S. Horiuchi, Amsterdam ; London ; New York : North-Holland , 1994	Scanning and transmission electron microscopy (1993)	, Stanley L. Flegler, John William Heckman, Karen L. Klomprens, New York : W.H. Freeman , cop. 1993
Minerals and reactions at the atomic scale (1992)	, Washington (D.C.) : Mineralogical society of America , cop. 1992	Transmission electron microscopy of minerals and rocks (1991)	, Alex C. McLaren, Cambridge ; New York ; Port Chester [etc.] : Cambridge university press , cop. 1991
Electron microscopy in biology (1991)	, Oxford ; New York ; Tokyo : IRL press , cop. 1991	Experimental high-resolution electron microscopy (1988)	, John C. H. Spence, New York : Oxford University Press , 1988
Electron and positron spectroscopies in materials science and engineering (1979)	, New York : Academic Press , 1979	Diffraction and imaging techniques in material science (1978)	, Amsterdam ; New York : North-Holland Pub. Co. : Sole distributors for the U.S.A. and Canada, Elsevier North-Holland , 1978

Personnes ou collectivités en relation avec le thème: "Microscopie électronique en transmission" (22 ressources dans data.bnf.fr)

Auteur du texte (16)

Jeanne Ayache		Marc De Graef	
Rolf Erni		Stanley L. Flegler	
Brent Fultz		John William Heckman	
S. Horiuchi		James M. Howe	
Mike L. Jenkins		Karen L. Klomparens	
Alex C. McLaren		Takeo Oku	
Ludwig Reimer		John C. H. Spence	
David Bernard Williams		Dong ZhiLi	

Éditeur scientifique (4)

Rik Brydson		Peter R. Buseck	
J. Robin Harris		Ludwig Reimer	

Collaborateur (1)

Mark A. Kirk	
--------------	---

Autre (1)

Peter W. Hawkes	
-----------------	---

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr)

À la BnF (1)

Notice correspondante dans Catalogue général

Sur le Web (3)

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de la Bibliothèque nationale allemande

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de la Bibliothèque nationale allemande

Notice correspondante dans Bibliothèque du Congrès